

21. โฟโตทรานซิสเตอร์ (phototransistor)

21.1 การวัดปรากฏการณ์โฟโตโวลเทจ (photovoltage effect) สำหรับโฟโตทรานซิสเตอร์

บทความ การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

Abstract

Voltage versus light intensity of phototransistor was measured with Turbo Pascal Program.

Key words : phototransistor

คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าโฮลเท่ากัน ความต้านไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (E_g) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

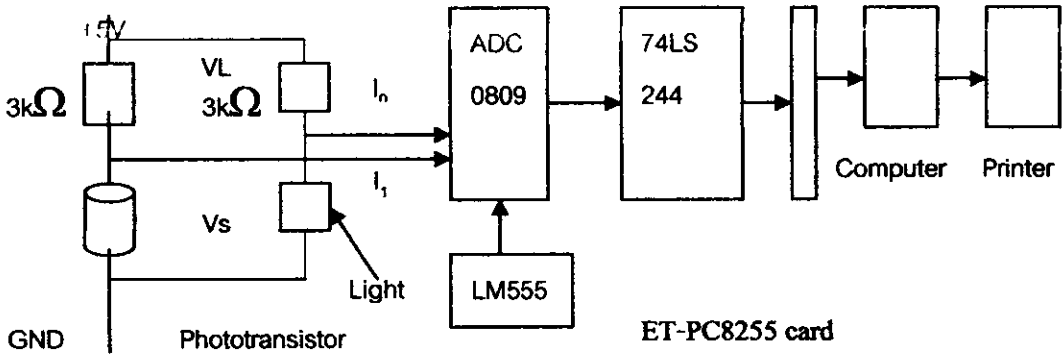
สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโฮลเท่ากัน ความต้านไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (E_g) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

ไดโอดเรียงกระแสทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n แสดงปรากฏการณ์เรียงกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดได้ทิศทางเดียว พฤติกรรมโอห์มมิก (ohmic behavior) คือ การที่ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าแบบเชิงเส้นพบในตัวต้านทานค่าคงที่ พฤติกรรมไม่โอห์มมิก (non-ohmic behavior) คือ การที่ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้นพบในไดโอด

ทรานซิสเตอร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n ทรานซิสเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบ PNP และแบบ NPN ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เมื่อนำทรานซิสเตอร์ไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆจะได้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เกท (gate) ได้ โฟโตทรานซิสเตอร์ทำมาจากทรานซิสเตอร์รวมคาต่อกับโฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทางแสง (optic switch) และหัววัดแสง (optical switch)

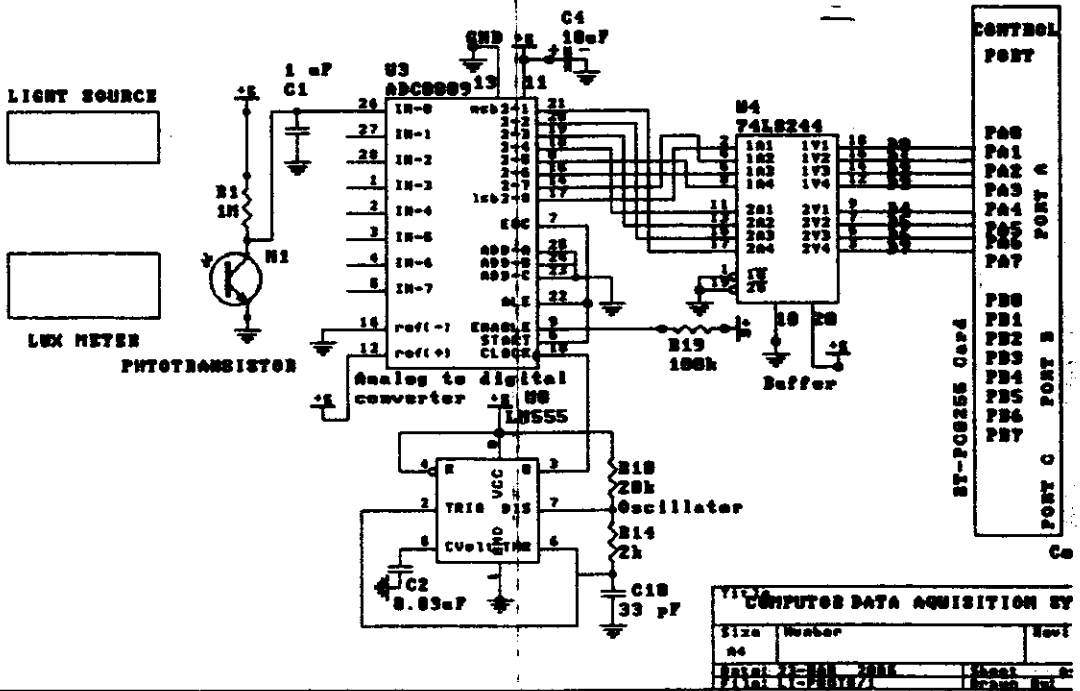
วิธีการทดลอง

1) ได้อาศัยเทคนิคการเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์จากประสบการณ์ทั่วไป (Bamey, 1988 และ Stankovic, 1994) มาดัดแปลง แล้วเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมสำหรับแสดงเส้นโค้งแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 21.1.2) ประกอบวงจรและทดสอบจนใช้ได้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้



รูปที่ 21.1.1(ก) บล็อกไดอะแกรมสำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นโค้งแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

COMPUTER INTERFACING CIRCUIT BOARD VOLTAGE VS LIGHT INTENSITY MEASUREMENT OF PHOTOTRANS



รูปที่ 21.1.1(ข) บล็อกไดอะแกรมสำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นโค้งแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

- ให้คอมพิวเตอร์วัดความเข้มแสง (LI) อ่าน (LI) กับ (AV) สร้างตารางและสร้างกราฟ ระหว่าง LI กับ AV แสดงสมการ ฟังก์ชันโปรแกรม
- เขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นโค้งแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์

4) สั่งให้คอมพิวเตอร้งทำงาน

แหล่งจ่ายไฟฟ้าตรงจ่ายไฟฟ้าไหลผ่านสารตัวอย่าง R_s มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสารตกคร่อมสารตกคร่อมสารตัวอย่างเท่ากับ V_s แรงดัน V_s เข้าทางอินพุต Io ของ ADC0809 เพื่อแปลงแรงดันอนาลอก (AV) ให้เป็นแรงดันดิจิทัล (DV) LM 555 ทำหน้าที่ควบคุมให้ ADC8255 ทำงาน ส่งผ่านบัฟเฟอร์ 74LS244 และพอร์ทของ A ของ ET-PC8255 card แล้วเข้าคอมพิวเตอร้ง คอมพิวเตอร้งจะอ่านแรงดันดิจิทัลแล้วแปลงเป็น แรงดันอนาลอก แรงดันอนาลอก คือ V_s ส่วนความเข้มแสงสามารถคำนวณได้จาก $LI = 11277 * \exp(-1.1193 * V_s)$ สั่งให้คอมพิวเตอร้งแสดงเส้นโค้งความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยคำสั่ง line (x,y,x,y) โดยมีพิกัดทางแกน x และแกน Y ดังสมการ $x := \text{round}((255 / 1000) * LI)$ และ $y := \text{round}(305 - (V_s) * (255 / 5))$

5) ให้คอมพิวเตอร้งแสดงกราฟ R vs LI แล้วพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

```
Program Light_Intensity_sensor;
```

```
Uses crt;
```

```
Var
```

```
  I,j, x,y,uv : Integer;
```

```
  AV, LI : real;
```

```
  Const PA = $0304;
```

```
  Pcontrol = $0307
```

```
Begin
```

```
  Cirsclr;
```

```
  gotoxy(28,2) ; writein('LIGHT INTENSITY SENSOR TEST');
```

```
  gotoxy(28,3) ; writein('-----');
```

```
  port[Pcontrol] := $90;
```

```
  for I := 1 to 9000 do
```

```
    begin
```

```
      for j := 1 to 550 do
```

```
        begin
```

```
          uv := port[PA];
```

```
          gotoxy(29,8) ; writein('Digital Voltage = ', DV:3);
```

```
          AV := (5/255) * DV; {V=AV=voltage drop on NTC thermistor}
```

```
          gotoxy(28,12) ; writein('Analog Voltage = ',AV:3:2);
```

```
          gotoxy(50,12); writein(' V');
```

```
          LI := 50.448 * AV + 12.388;
```

```
          gotoxy(20,20) ; writein('*****');
```

```
          gotoxy(19,22) ; writein{ ' - - - >Measure Light Intensity = ', LI:3:2};
```

```
          gotoxy(52,22) ; writein(' Lux');
```

```
          gotoxy(30,24); writein{'>>>#####<<<'};
```

```
          delay(20000);
```

```

    end;
end;
end.

```

```

Program Voltge_versus_Light_Intensity_Graph ;

```

```

uses crt, graph ;

```

```

var

```

```

    grdrv, grmode, grrror : integer ;

```

```

    ch : char ;

```

```

const

```

```

    PA = $0304;

```

```

    PB = $0305;

```

```

    Pcontrol = $0307;

```

```

procedure axis;

```

```

var p,q : integer;

```

```

    tex : string;

```

```

begin

```

```

    grdrv := detect; initgraph(grdrv, grmode, 'C:\tp\bgi');

```

```

    setgraphmode(grmode) ;

```

```

    setcolor(15) ; line(50,50,50,305); line(50,305,575,305);

```

```

    line(50,50,600,50); line(600,50,600,305);

```

```

    settextyle (defaultfont, vardir,0);

```

```

    for p := 50 to 600 do

```

```

    begin

```

```

    if q mod 32 = 0 then

```

```

    begin

```

```

        line (p+18, 295, p+18, 305); str ( round(p / 32 - 1) , tex);

```

```

        outtextxy (p+18, 320, tex);

```

```

    end ;

```

```

    setcolor(15); settextyle(defaultfont, horizdir,0);

```

```

    for q = 50 to 305 do

```

```

    begin

```

```

    if q mod 51 = 0 then

```

```

    begin

```

```

        line(45, q, 5, q); str ( (( (305-q) mod 5)+1) ,tex);

```

```

        outtextxy (20, q, tex);

```

```

    end;
end ;
endif;
end ;
procedure plot;
var i , j , x , y , DV0 , DV1      : integer;
    AV0 , AV1 , V , LI             : real;
begin
    setcolor (3) ; outtextxy (205,11, ' Voltage vs Light Intensity Curve ' );
    setcolor (3) ; outtextxy (205,18, ' _____ ');
    setcolor (5) ; outtextxy (50, 30, ' Voltage (V) ' );
    setcolor (5) ; outtextxy (400, 340, 'Light Intensity (x20 Lux) ' );
    setcolor (5); outtextxy (48, 303,' * ' );
    port[Pcontrol] := $90;
    for i := 0 to 5500 do
        begin
            port[PB] := 0;           {I0}
            delay(30);
            DV0 := port[PA];
            AV0 := (5 / 255) * DV0;
            V   := AV0;             {V}
            port[PB] := 1;         {I1}
            delay(30);
            DV1 := port[PA];
            AV1 := (5 / 255) * DV1;
            LI := 60.608 * AV1 * AV1 - 588 * AV1 + 1430.4;
            x := round ((550 / (17 * 20)) * LI) + 50;   y := round(305 - (255/5) * V);
            setcolor (15); line(x, y, x, y);
            delay (30);
        end;
    end;
begin {main}
    repeat
        axis;
        plot;
        ch := readkey;

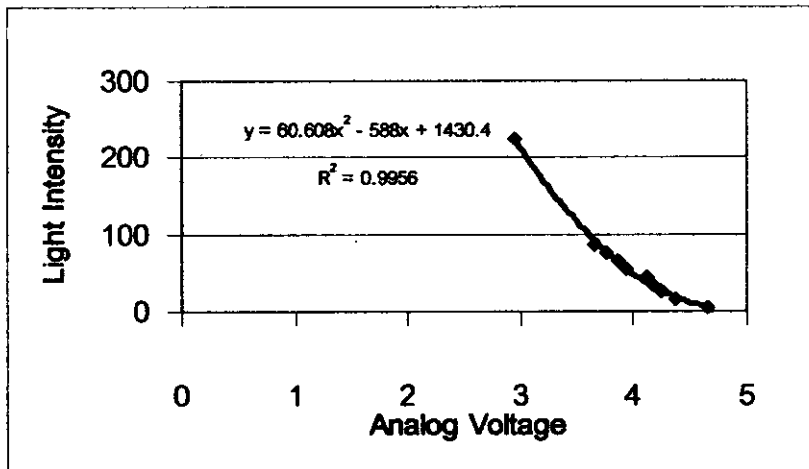
```

until ord(ch) = 27;

end.

ผลการทดลอง,

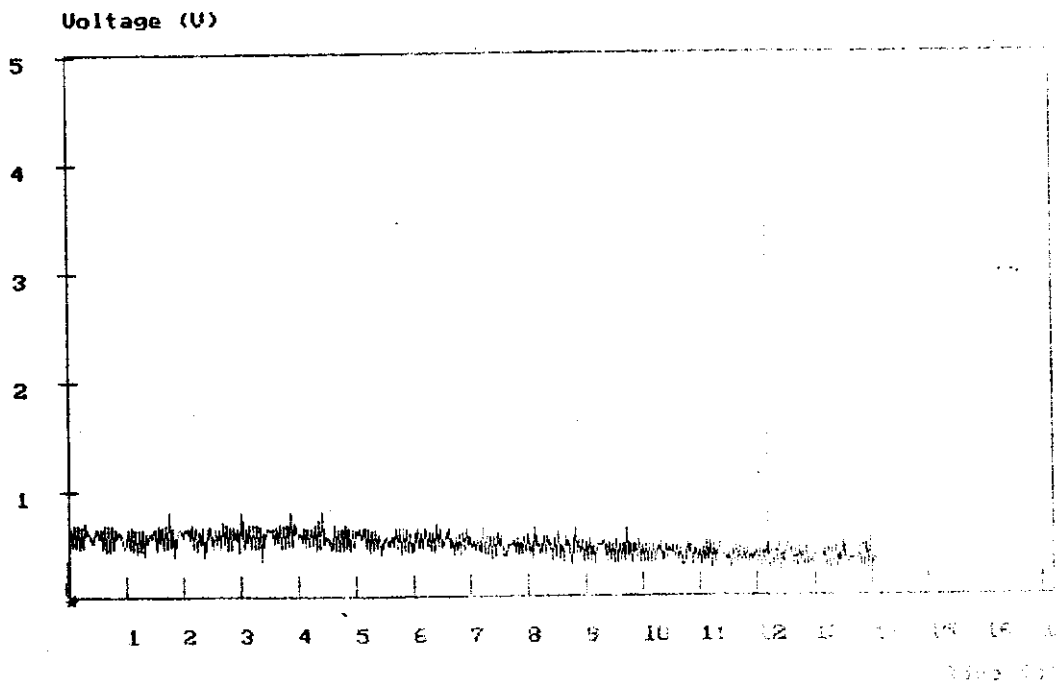
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับแรงดันอนาลอกแสดงดังรูปที่ 21.1.2



รูปที่ 21.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับแรงดันอนาลอก

เส้นโค้งแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์แสดงดังรูปที่ 21.1.3

VOLTAGE VS TIME GRAPH OF PHOTOTRANSISTOR 21.1.3



รูปที่ 21.1.3 การแสดงเส้นโค้งแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ผลการทดลอง

การที่แรงดันไฟฟ้าของโฟโตทรานซิสเตอร์มีค่าขึ้นกับความเข้มแสงเกิดจากแสงทำให้พาหะไฟฟ้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าจึงมีค่าเพิ่มขึ้น ผลที่ได้จะนำไปประยุกต์ใช้เป็นหัววัดความเข้มแสง

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อกอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย Turbo Pascal สามารถแสดงแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์

เอกสารอ้างอิง

ดลิต เครื่องาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

ยีน ภู่วรรณ, 2534, อิเลคทรอนิกส์อุตสาหกรรม บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

George C. Barney, 1988, Intelligent Instrumentation, 2nd edition, Prentice Hall,

New York/London/Sydney/Toronto/Tokyo.

บทความ การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมแลบวิว

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมแลบวิว

Abstract

Voltage versus light intensity of phototransistor was measured with LabVIEW Program.

Key words : phototransistor

คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (E_g) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่าง

แถบพลังงาน (Eg) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

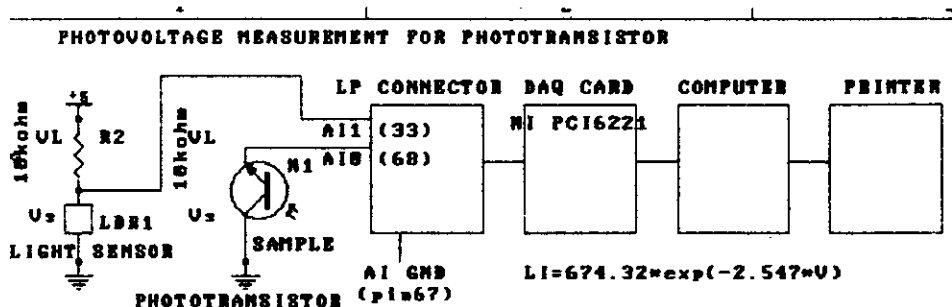
ไดโอดเรียงกระแสทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n แสดงปรากฏการณ์เรียงกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดได้ทิศทางเดียว พฤติกรรมโอห์มมิก (ohmic behavior) คือ การที่ความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าแบบเชิงเส้นพบในตัวต้านทานค่าคงที่ พฤติกรรมไม่โอห์มมิก (non-ohmic behavior) คือ การที่ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้นพบในไดโอด

ทรานซิสเตอร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n ทรานซิสเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบ PNP และแบบ NPN ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เมื่อนำทรานซิสเตอร์ไปต่อกับ อุปกรณ์อื่นๆก็จะได้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เกท (gate) ได้ โฟโตทรานซิสเตอร์ทำมาจากทรานซิสเตอร์ธรรมดาต่อกับโฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทางแสง (optic switch) และหัววัดแสง (optical switch)

วิธีการทดลอง

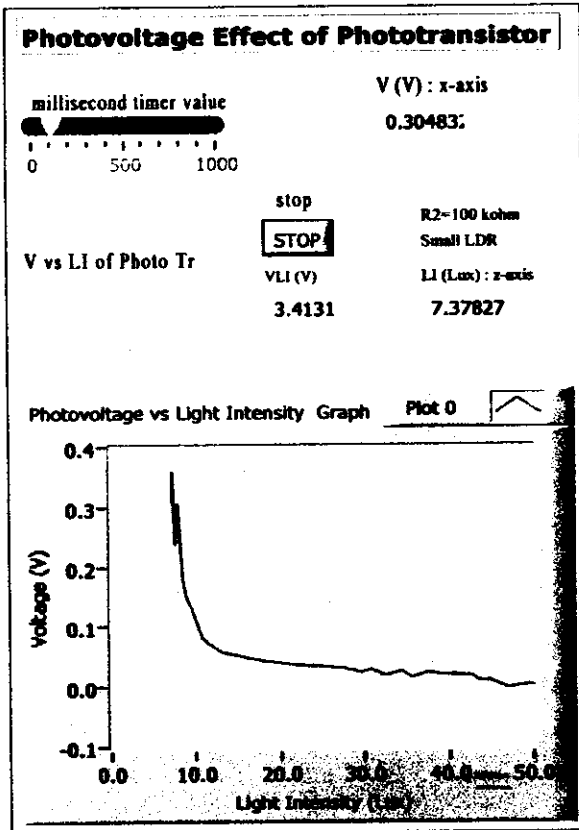
จัดวงจรดังรูปที่ 21.1.4 โฟโตทรานซิสเตอร์จะแปลงความเข้มแสงให้เป็นแรงดันไฟฟ้า ส่งเข้า AI0 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V ไหลผ่าน $R_L=100\text{ k}\Omega$ และ LDR (หัววัดแสง, ตัวเล็ก) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR เท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้า V เข้า AI1 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ สั่งให้แปลงแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมนี้ให้เป็นความเข้มแสง LI

Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 21.1.5 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า V และ VLI Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) ใช้ Split Signal แยกแรงดันทั้งสองออกจากกัน แสดงแรงดันไฟฟ้า V ด้วย Numeric Indicator ส่ง VLI เข้า Formula เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้า V ให้เป็นความเข้มแสง LI โดยใช้สูตร $LI = -39.407V + 195.11$ แสดงค่า LI ด้วย Numeric Indicator ส่ง V และ LI เข้า Build XY Graph และ Graph Indicator เพื่อแสดงกราฟ V vs LI Millisecond Multiple เป็นเวลาหน่วย Stop Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิตช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer

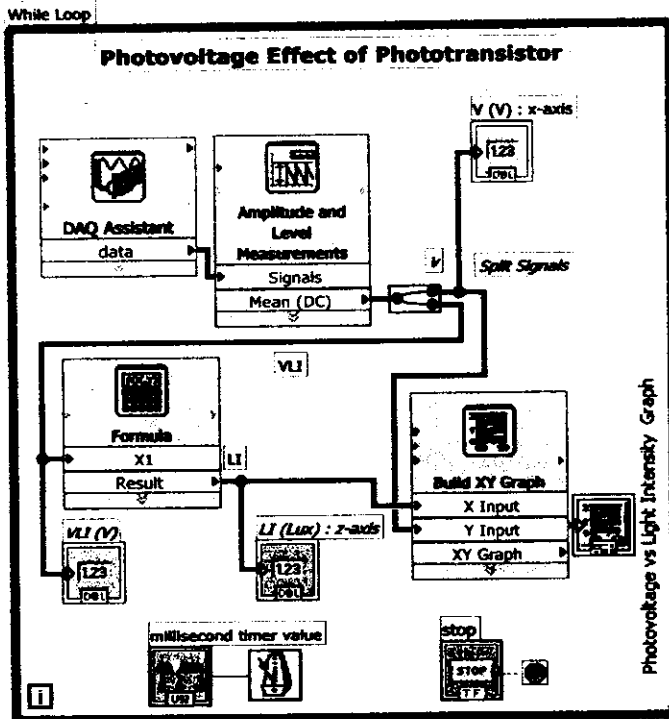


รูปที่ 21.1.4 การจัดการการทดลองสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์

Th-Photo Tr- Photovoltage Effect.vi
 D:\0-0a LV iiiiiiiiiiii\Th-Photo Tr- Photovoltage Effect.vi
 Last modified on 12/9/2006 at 8:52 AM
 Printed on 12/9/2006 at 8:52 AM



Th-Photo Tr- Photovoltage Effect.vi
 D:\0-0a LV iiiiiiiiiiii\Th-Photo Tr- Photovoltage Effect.vi
 Last modified on 12/9/2006 at 8:52 AM
 Printed on 12/9/2006 at 8:53 AM



รูปที่ 21.1.5 Front Panel และ Block Diagram สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์

ผลการทดลอง

ผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์แสดงดังรูปที่ 21.1.5

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์จะนำไปประยุกต์ใช้เป็นหัววัดความเข้มแสง

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์

เอกสารอ้างอิง

ศุสิต เครื่องงาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

ยีน ภู่วรรณ, 2534, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

George C. Barney, 1988, Intelligent Instrumentation, 2nd edition, Prentice Hall,

New York/London/Sydney/Toronto/Tokyo.

21.2 การวัดปรากฏการณ์โฟโตริซิสแตนซ์ (photoresistance effect) สำหรับโฟโตทรานซิสเตอร์ บทความ การวัดปรากฏการณ์โฟโตริซิสแตนซ์สำหรับโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดปรากฏการณ์โฟโตริซิสแตนซ์สำหรับโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

Abstract

Photoresistance effect was measured for phototransistor with LabVIEW Program.

Key words : phototransistor

คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่าง

แถบพลังงาน (Eg) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวน อิเล็กตรอนมากกว่าโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่าง

แถบพลังงาน (Eg) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

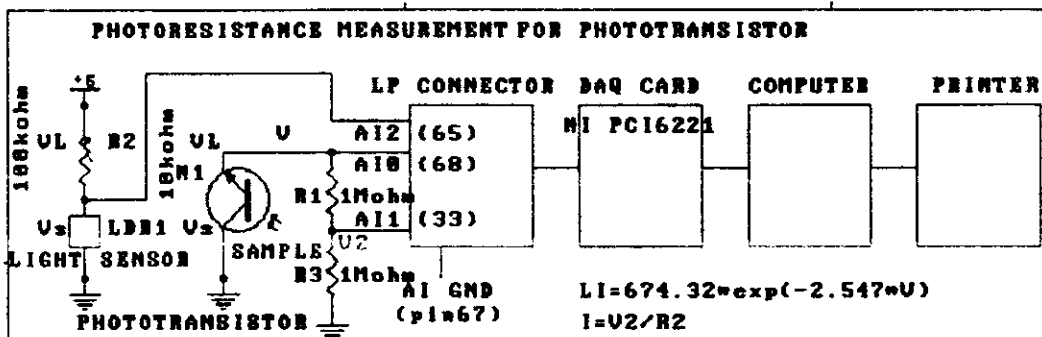
ไดโอดเรียงกระแสทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n แสดงปรากฏการณ์เรียงกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดได้ทิศทางเดียว พฤติกรรมโอห์มมิก (ohmic behavior) คือ การที่ความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าแบบเชิงเส้นพบในตัวต้านทานค่าคงที่ พฤติกรรมไม่โอห์มมิก (non-ohmic behavior) คือ การที่ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้นพบในไดโอด

ทรานซิสเตอร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n ทรานซิสเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบ PNP และแบบ NPN ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เมื่อนำทรานซิสเตอร์ไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆก็จะได้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เกท (gate) ได้ ไฟโตทรานซิสเตอร์ทำมาจากทรานซิสเตอร์ธรรมดาต่อกับไฟโต ไดโอด ไฟโตทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทางแสง (optic switch) และหัววัดแสง (optical switch)

วิธีการทดลอง

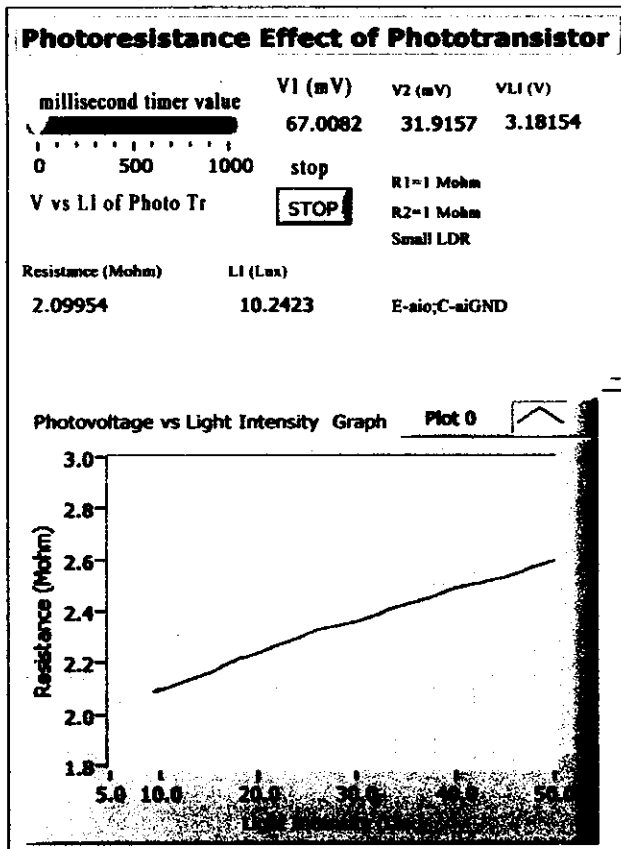
จัดวงจรดังรูปที่ 21.2.1 ไฟโตทรานซิสเตอร์จะแปลงความเข้มแสงให้เป็นแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้านี้จะทำให้มี กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน $R_1=1\text{ M}\Omega$ และ $R_2=1\text{ M}\Omega$ ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเท่ากับ V_1 และ V_2 เมื่อ $V=V_1+V_2$ ให้ แรงดันไฟฟ้า V และ V_2 เข้าเข้า AI0 และ AI1 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ คำนวณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านโหลด $I=V_2/R_2$ คำนวณความต้านทานโฟโต (photoresistance) ด้วยสูตร $R=V/I$ การวัด ความเข้มแสงทำได้โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V ไหลผ่าน $R_L=100\text{ k}\Omega$ และ LDR (หัววัดแสง, ตัวเล็ก) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR เท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้า V เข้า AI1 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ สั่งให้แปลงแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมนี้ให้เป็นความเข้มแสง LI

Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 21.2.2 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า V , V_2 และ V_L ส่งค่าไปที่ Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) ส่งมาที่ Split signal ซึ่งทำหน้าที่แยกแรงดันไฟฟ้าทั้งสามค่าออกจากกัน แปลงหน่วยของ V จาก V ไปเป็น mV ด้วย Multiply $\times 1000$ แปลงหน่วยของ V_2 จาก V ไปเป็น mV ด้วย Multiply $\times 1000$ คำนวณกระแสไฟฟ้า (I) ด้วย divide 1000000 คำนวณความต้านทานไฟฟ้า (R) ด้วยสูตร $R=V/I$ แปลงหน่วยของ R จาก Ω ไปเป็น $\text{M}\Omega$ ด้วย Multiply $\times 1000000$ คำนวณความเข้มแสงโดยส่งเข้า Formula โดยใช้ $LI=674.32 \cdot \exp(-2.547 \cdot V)$ ส่ง R และ LI มาที่ Build XY Graph เพื่อ แสดงกราฟ R vs LI Millisecond Multiple เป็นเวลาหน่วย Stop Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิตช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer

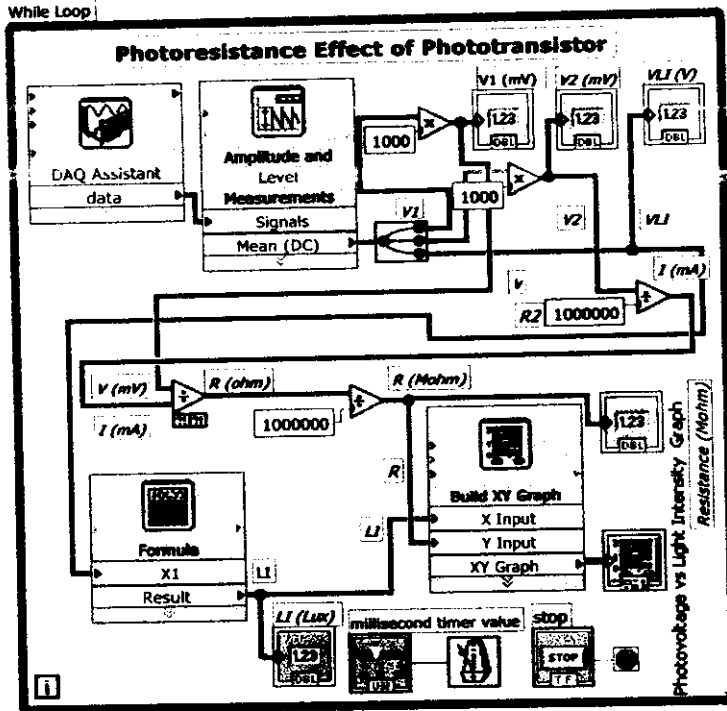


รูปที่ 21.2.1 การจัดการชุดการทดลองสำหรับการวัดปรากฏการณ์โฟโตริซิสเตนซ์สำหรับโฟโตทรานซิสเตอร์

Th-Photo Tr- Photoresistance Effect-OK.vi
 D:\0-0a LV \iia\ADON' *0' *0è 2 #\Th-Photo Tr- Photoresistance Effect
 Last modified on 12/9/2006 at 10:23 AM
 Printed on 12/9/2006 at 10:24 AM



Th-Photo Tr- Photoresistance Effect-OK.vi
 D:\0-0a LV (12/9/2006) 2 #Th-Photo Tr- Photoresistance Effect-OK.vi
 Last modified on 12/9/2006 at 10:23 AM
 Printed on 12/9/2006 at 10:24 AM



รูปที่ 21.2.2 Front Panel และ Block Diagram สำหรับการวัดปรากฏการณ์โฟโตริซิสแตนซ์
 สำหรับโฟโตทรานซิสเตอร์

ผลการทดลอง

ผลการวัดความต้านทานไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์แสดงดังรูปที่ 21.2.2

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดความต้านทานไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ซึ่งบอกปรากฏการณ์โฟโตริซิสแตนซ์

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์

เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครื่องงาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

ยีน ภูววรรณ, 2534, อิเลคทรอนิกส์อุตสาหกรรม บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

George C. Barney, 1988, Intelligent Instrumentation, 2nd edition, Prentice Hall,
 New York/London/Sydney/Toronto/Tokyo.

21.3 การวัดปรากฏการณ์โฟโตคาปาซิแตนซ์ (photocapacitance effect) สำหรับโฟโตทรานซิสเตอร์ บทความ การวัดปรากฏการณ์โฟโตคาปาซิแตนซ์สำหรับโฟโตทรานซิสเตอร์

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ¹ และ น.ส. นัตรา แดงงาม²

Thongchai Panmatarith¹ and Nattra Daeng-Ngam²

¹M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., ²Physics student, Materials Physics Laboratory.

บทคัดย่อ

ได้วัดปรากฏการณ์โฟโตคาปาซิแตนซ์สำหรับโฟโตทรานซิสเตอร์

Abstract

Photocapacitance effect was measured for phototransistor.

Key words : phototransistor

คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (E_g) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่ยังได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

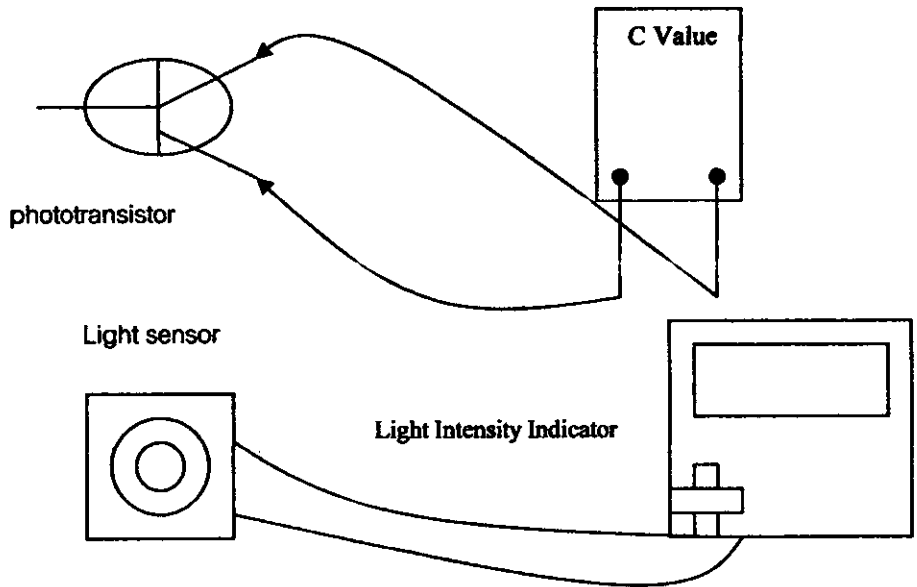
สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (E_g) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่ยังได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

ไดโอดเรียงกระแสทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n แสดงปรากฏการณ์เรียงกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดได้ทิศทางเดียว พฤติกรรมโอห์มมิก (ohmic behavior) คือ การที่ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าแบบเชิงเส้นพบในตัวต้านทานค่าคงที่ พฤติกรรมไม่โอห์มมิก (non-ohmic behavior) คือ การที่ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้นพบในไดโอด

ทรานซิสเตอร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n ทรานซิสเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบ PNP และแบบ NPN ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เมื่อนำทรานซิสเตอร์ไปต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ จะได้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เกต (gate) ได้ โฟโตทรานซิสเตอร์ทำมาจากทรานซิสเตอร์ธรรมดาต่อกับโฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทางแสง (optic switch) และหัววัดแสง (optical switch)

วิธีการทดลอง

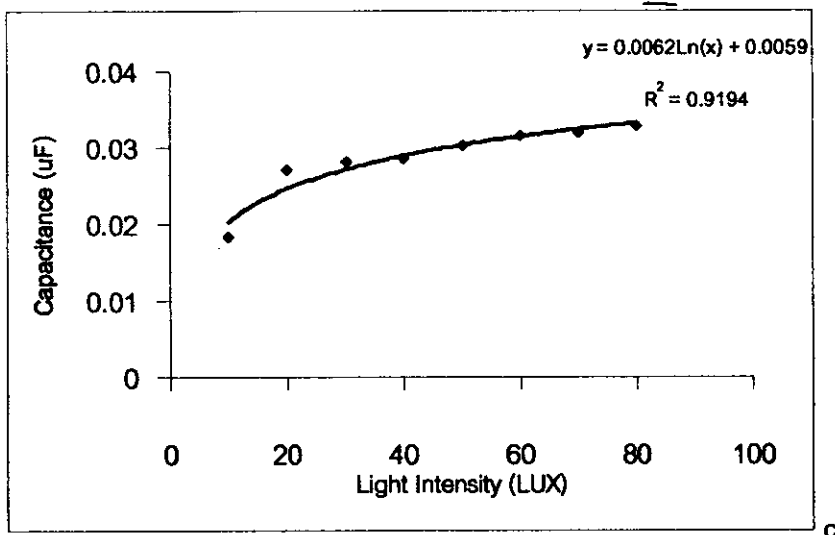
1. ประกอบวงจรดังรูปที่ 21.3.1



รูปที่ 21.3.1 แสดงวงจรสำหรับวัดปรากฏการณ์คาปาซิแตนซ์ของโฟโตทรานซิสเตอร์

2. ทำการเปลี่ยนค่า LI แล้ววัดความจุไฟฟ้า (C) จากนั้นเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง LI กับ C ผลการทดลอง

จากการทดลองจะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง LI กับ C ดังรูปที่ 21.3.2



รูปที่ 21.3.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง LI กับ C

วิเคราะห์ผลการทดลอง

เมื่อพิจารณาเส้นกราฟ (รูปที่ 21.3.2) จะเห็นว่าเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้นกับความเข้มแสง (โฟโตทรานซิสเตอร์ตอบสนองต่อแสงแล้วเกิดแรงดันไฟฟ้า) ความจุไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตคาปาซิแตนซ์ในโฟโตทรานซิสเตอร์

สรุปผลการทดลอง

ระบบการวัดที่ได้จัดขึ้นสามารถวัดปรากฏการณ์โฟโตคาปาซิแตนซ์ของโฟโตทรานซิสเตอร์
เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครื่องงาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

یین ภู่วรรณ, 2534, อิเลคทรอนิกส์อุตสาหกรรม บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

George C. Barney, 1988, Intelligent Instrumentation, 2nd edition, Prentice Hall,

New York/London/Sydney/Toronto/Tokyo.

21.4 การทดสอบโฟโตทรานซิสเตอร์ให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดแสง

บทความ การทดสอบโฟโตทรานซิสเตอร์ให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดแสง

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ¹ และ น.ส. นัตรา แดงงาม²

Thongchai Panmatarith¹ and Nattra Daeng-Ngam²

¹M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., ²Physics student, Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้ทดสอบโฟโตทรานซิสเตอร์ให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดแสง

Abstract

Phototransistor was tested for light sensor.

Key words : phototransistor

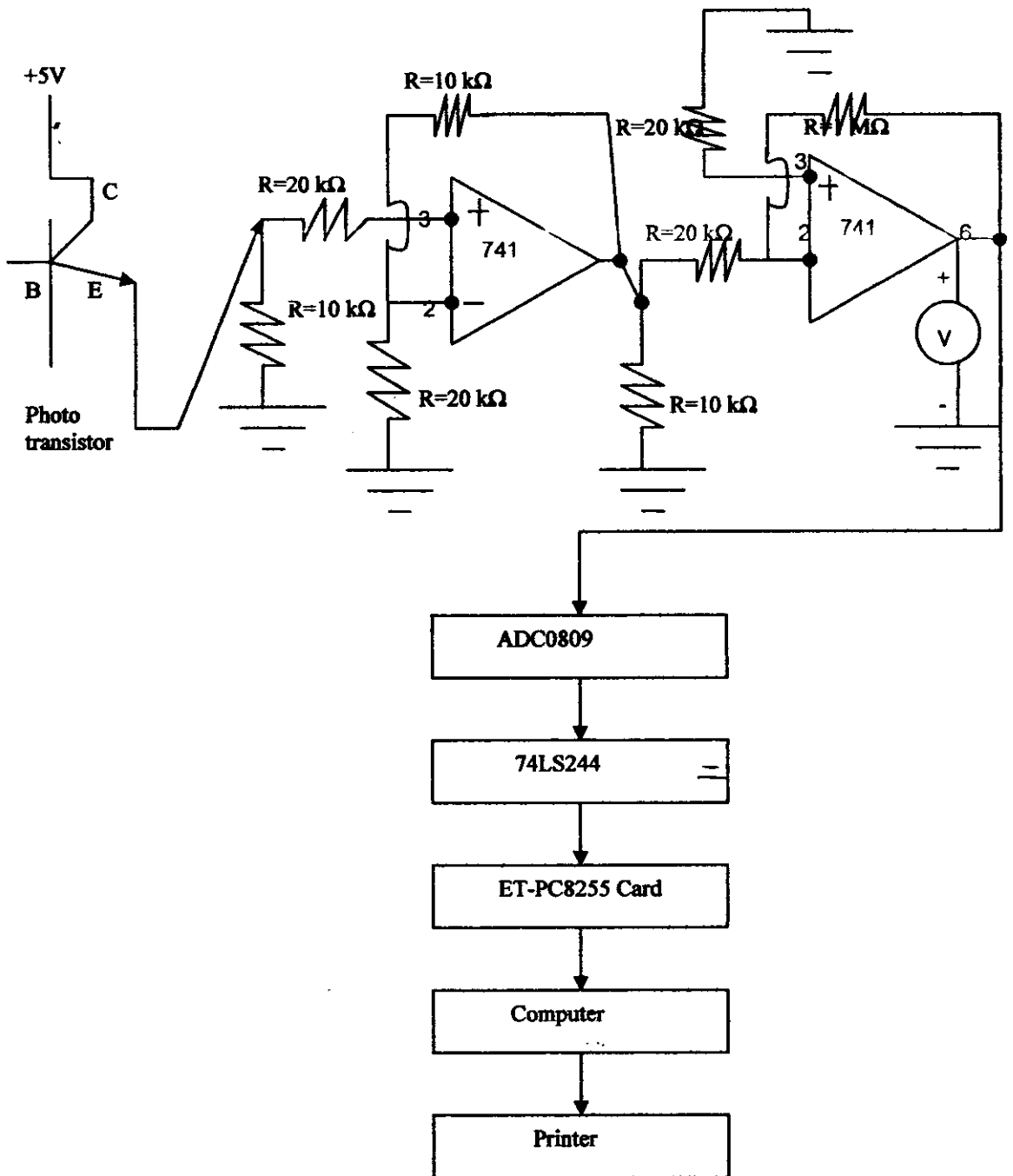
คำนำ

โฟโตไดโอดเป็นอุปกรณ์ไวแสงชนิดหนึ่งประกอบด้วยรอยต่อ pn การใช้งานของโฟโตไดโอดจะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันที่ขึ้นกับแสงในขณะที่โฟโตไดโอดชนิด Si ได้รับไบอัสกลับด้วยแรงดันไฟฟ้าค่าหนึ่งและมีแสงส่องไปที่บริเวณรอยต่อ ถ้าแสงที่ส่องมีความยาวคลื่นที่พอเหมาะจะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรโดยเป็นส่วนส่วนกับความเข้มของแสงที่ส่องผ่านบนอุปกรณ์นั้น การทำงานเริ่มจากการมีแสงตกกระทบบริเวณรอยต่อจะทำให้เกิดการแตกตัวของโฮลและอิเล็กตรอนอิสระ โฮลและอิเล็กตรอนอิสระได้รับไบอัสกลับจะทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าข้ามรอยต่อ กระแสไฟฟ้าที่ไหลนี้ค่าน้อยมาก คือ อยู่ในช่วง 1-10 μ A

เนื่องจากโฟโตไดโอดให้ค่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าต่ำ ดังนั้นจึงต้องขยายกระแสไฟฟ้าให้มีค่ามากขึ้น จึงมีการสร้างโฟโตทรานซิสเตอร์ โฟโตทรานซิสเตอร์สร้างมาจากโฟโตไดโอดต่อกับทรานซิสเตอร์ธรรมดา กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากโฟโตไดโอดจะถูกขยายด้วยทรานซิสเตอร์ ในการใช้งานของโฟโตทรานซิสเตอร์ มีการให้แรงดันไบอัสตรงขา B และ E ส่วนรอยต่อระหว่าง C กับ B จะได้รับแรงดันไบอัสกลับ รอยต่อ C กับ B มีลักษณะเป็นโฟโตไดโอดเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแปรค่ากระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับแสง

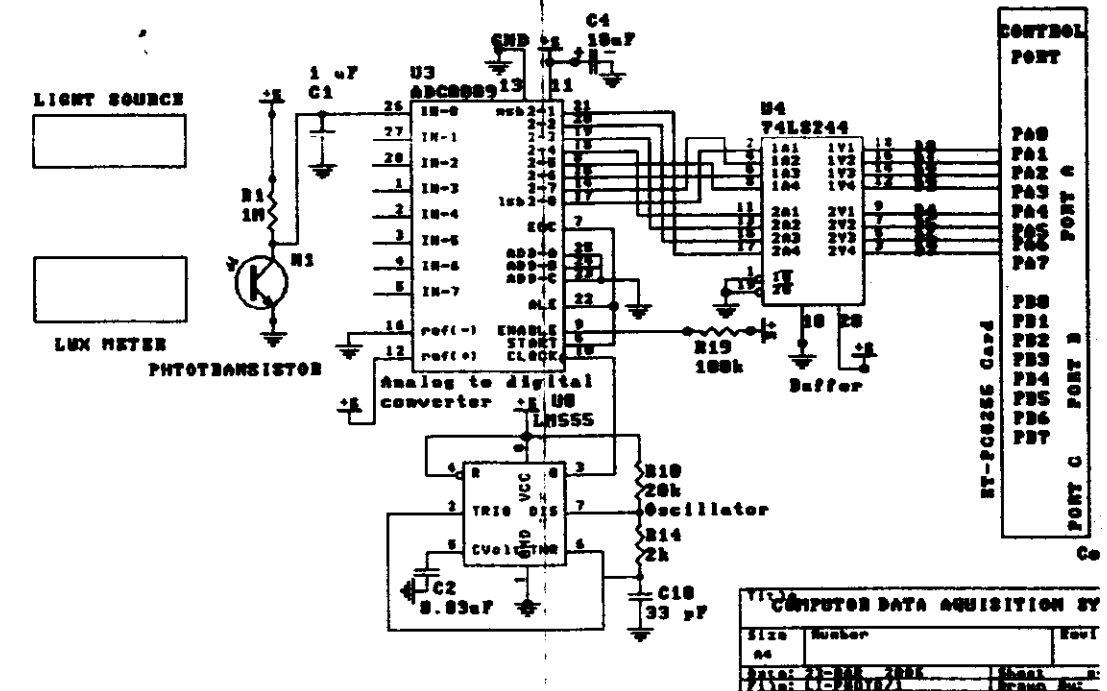
วิธีการทดลอง

1. ประกอบวงจรดังรูปที่ 21.4.1 และเขียนโปรแกรมทดสอบหัววัดแสงที่ทำมาจากโฟโตทรานซิสเตอร์



รูปที่ 21.4.1(ก) แสดงการทดสอบหัววัดแสงที่ทำมาจากโฟโตทรานซิสเตอร์

COMPUTER INTERFACING CIRCUIT BOARD VOLTAGE VS LIGHT INTENSITY MEASUREMENT OF PHOTOTRANS



รูปที่ 21.4.1(ข) วงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการทดสอบห้วัดแสงที่ทำมาจากโฟโตทรานซิสเตอร์

โปรแกรมทดสอบห้วัดแสงที่ทำมาจากโฟโตทรานซิสเตอร์

Program Light_Intensity_sensor;

Uses crt;

Var

l,j, x,y,uv : Integer;

AV, LI : real;

Const PA = \$0304;

Pcontrol = \$0307

Begin

Cirscr;

gotoxy(28,2) ; writein('LIGHT INTENSITY SENSOR TEST');

gotoxy(28,3) ; writein('-----');

port[Pcontrol] := \$90;

for l := 1 to 9000 do

begin

for j := 1 to 550 do

begin

uv:=port[PA];

gotoxy (29,8) ; writein('Digital Voltage = ', DV:3);

```

AV:= (5/255)* DV; {V=AV=voltage drop on NTC thermistor}
gotoxy(28,12) ; writein{'Analog Voltage = ',AV:3:2};
gotoxy(50,12); writein{' V'};
LI:=50.448*AV+12.388;
gotoxy(20,20) ; writein{'*****'};
gotoxy(19,22) ; writein{' --->Measure Light Intensity = ', LI:3:2};
gotoxy(52,22) ; writein{' Lux'};
gotoxy(30,24); writein{'>>>#####<<<'};
delay(20000);

```

end;

end;

end.

2. ปลอยกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย +5 V ไหลผ่าน $R = 3k\Omega$ ผ่านขา C,E ของโฟโตทรานซิสเตอร์เข้าทาง Input ขา 3 Op amp ขยาย ส่งออกขา 6 แรงดันจากขา 6 ส่งเข้าขา 2 ของ Op amp 741 ส่งออกขา 6 $R = 100k\Omega$ ใช้กำหนดอัตราขยาย แรงดัน $R = 1M\Omega$ ใช้กำหนดอัตราขยายแรงดัน ส่งผ่าน ADC0809 , 74244 , ETPC8255 Card , Computer ทำการเปรียบเทียบค่าโดยอ่านค่า Light Intensit (LI) จากเครื่องวัดความเข้มแสง และอ่านค่า AV จากการแสดงผลบนหน้าจคอมพิวเตอร์

3. เขียนกราฟความสัมพันธ์ $LI = f(AV)$ จากนั้นนำความสัมพันธ์ที่ได้มาคีย์ลงในโปรแกรม ให้คอมพิวเตอร์อ่านค่า $LI_{measure}$ และอ่านค่า LI_{true} จากเครื่องวัดความเข้มแสง บันทึกลงในตาราง เขียนกราฟแท่ง ถ้าได้ใกล้เคียงกัน แสดงว่าคอมพิวเตอร์สามารถเป็นเครื่องอ่านความเข้มแสงได้

ผลการทดลอง

จากการปลอยกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย +5 V ไหลผ่าน $R = 3k\Omega$ ผ่านขา C,E ของโฟโตทรานซิสเตอร์เข้าทาง Input ขา 3 Op amp ขยาย ส่งออกขา 6 แรงดันจากขา 6 ส่งเข้าขา 2 ของ Op amp 741 ส่งออกขา 6 ส่งผ่าน ADC0809 , 74244 , ETPC8255 Card เข้าสู่ Computer อ่านค่า AV บนหน้าจคอมพิวเตอร์ที่แสดงรายละเอียดต่างๆขณะใช้งาน ดังรูปที่ 21.4.2

LIGHT INTENSITY SENSOR TEST

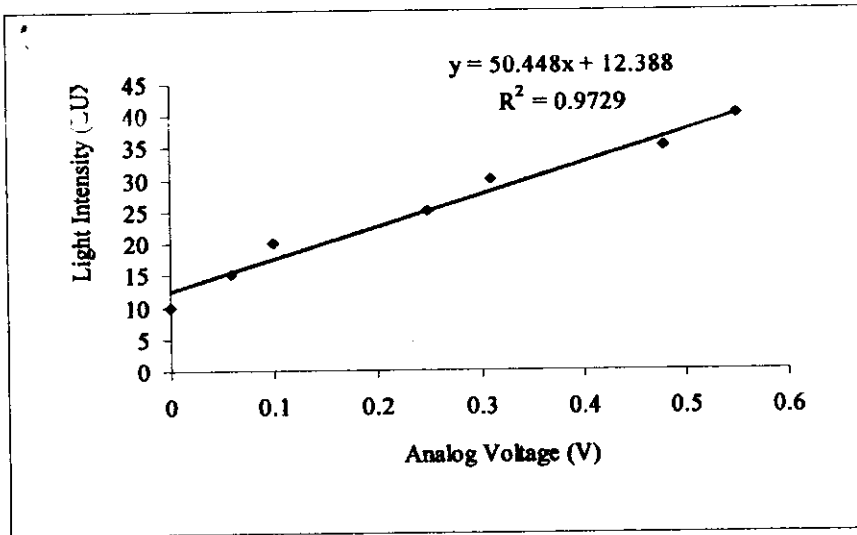
Digital Voltage = 71

Analog Voltage = 1.39 V

--->Measure Light Intensity = 82. Lux

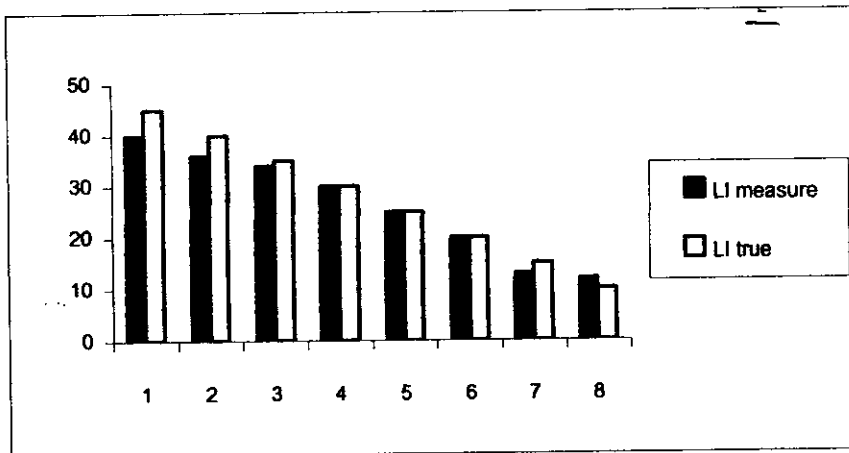
รูปที่ 21.4.2 ภาพบนจอคอมพิวเตอร์ขณะใช้งาน

จากการทดลองเปรียบเทียบค่าโดยอ่านค่า Light Intensity (LI) จากเครื่องวัดความเข้มแสง และอ่านค่า AV จากการแสดงผลบนหน้าจอกอมพิวเตอร์ จะได้เส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง LI กับ AV ดังรูปที่ 21.4.3



รูปที่ 21.4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Light Intensity (LI) กับ Analog Voltage (AV)

ผลจากการเปรียบเทียบค่าความเข้มแสงที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ ($LI_{measure}$) กับค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดความเข้มแสง (LI_{true}) แสดงดังรูปที่ 21.4.4



รูปที่ 21.4.4 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบค่า $LI_{measure}$ กับ LI_{true}

เมื่อหาความสัมพันธ์ของเส้นกราฟ (รูปที่ 21.4.3) แล้วนำสมการความสัมพันธ์ $LI = 50.448(AV) + 12.388$ ไปคีย์ในโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์แสดงผลของความเข้มแสงบนจอ ($LI_{measure}$) จากผลการทดลองโดยการเปรียบเทียบค่าความเข้มแสงที่คอมพิวเตอร์วัดได้ ($LI_{measure}$) กับค่าความเข้มแสงที่วัดได้จากเครื่องวัดความเข้มแสง Digicon Lx-50 Lux Meter (LI_{true}) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าคอมพิวเตอร์กับวงจรเชื่อมต่อและโปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถเป็นเครื่องวัดค่าความเข้มแสงได้ และเนื่องจากโฟโตทรานซิสเตอร์ตอบสนองต่อแสงแล้วเกิดแรงดันไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้าและความจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำเป็นหัววัดแสงได้

วิเคราะห์ผลการทดลอง

โฟโตทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นหัววัดแสงจะนำไปใช้กับการทดลองเรื่องอื่นๆ

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย Turbo Pascal สามารถแสดงการทดสอบไฟโตทรานซิสเตอร์ให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดแสง

เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครื่องงาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

ยีน ฎวรวรรณ, 2534, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

George C. Barney, 1988, Intelligent Instrumentation, 2nd edition, Prentice Hall,

New York/London/Sydney/Toronto/Tokyo.